

**세라믹기판 도금을 위한 초음파 교반 효과
(Effect of Ultrasonic Agitation for Plating on Ceramic Board)**

신성전자 기술연구소 김동규, 전종태
충남대학교 금속응고신소재연구소 원창환

1. 서 론

세라믹의 표면은 주로 산소 음이온으로 구성되어 있어서 금속내의 자유 전자와 세라믹 표면의 산소 음이온이 반발하므로 금속간의 접합에서처럼 밀착강도가 높지 않은 특징이 있다. 세라믹기판을 금속화(metallization)시키는 방법 중 무전해도금 방법은 조작이 간단하고 비교적 제작비가 저렴하다는 장점이 있으나 금속층과 기판과의 밀착력이 저하되므로 이에 대한 연구가 진행되고 있다. 도금층과 기판과의 밀착력 변화에는 시편의 전처리, 도금용액의 조건, 열처리 등에 따라서 변화하는데, 본 연구에서는 알루미나 세라믹기판과 무전해 도금층과의 밀착강도 향상을 위해 파라듐 촉매화 처리시 초음파 교반을 이용하여 교반효과와 국부적 가열작용에 의해 파라듐 핵생성을 촉진시키므로서 세라믹기판과 무전해 도금층과의 밀착강도를 개선할 목적으로 연구하였다.

2. 실험방법

본 연구에서 사용한 세라믹기판의 순도는 Al_2O_3 96%이상의 기판을 사용하였으며, 전처리 후 초음파 교반 방법에 의해 무전해도금층과 기판과의 밀착력 향상을 위해 파라듐 촉매화 처리시 초음파 주파수 28kHz의 초음파 교반을 한 경우와 정지상태에서 촉매화처리를 한 경우의 세라믹기판에 생성되는 초기 파라듐 핵생성 결과를 조사하기 위해 촉매화처리 온도 및 촉매화처리 시간을 변수로 하여 주사전자현미경을 통하여 파라듐이 기판 표면에 생성되는 밀도를 관찰하였다. 파라듐 생성밀도와 밀착강도와의 관계를 관찰하기 위해 무전해 도금 후 전해 구리도금을 $10\mu\text{m}$ 두께로 일정하게 유지하여 밀착강도 값을 정량화하기 위해 도금이 완료된 시료를 중류수, 아세톤, 중류수 순으로 초음파 세척을 하여 탈지 시킨 후 90° 인장응력을 가하여 밀착강도를 측정하는 필링 테스터(peeling tester)를 이용하여 밀착강도를 정량화하였다. 또한 초음파교반을 한 시료를 취하여 EDS분석을 하여 세라믹 기판위에 생성된 파라듐의 중량%와 원자%를 조사하였다.

3. 실험결과

본 연구는 부도체인 세라믹기판과 무전해 도금층과의 밀착강도 개선을 위해 파라듐 촉매화 처리시 초음파 교반을 이용하여 초기의 파라듐 핵을 고밀도로 생성·촉진시키므로서 세라믹기판과 무전해 도금층과의 밀착강도를 개선할 목적으로 연구하였으며 그 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

정지상태와 초음파교반에 의한 파라듐 촉매화처리를 한 결과 초음파교반을 이용한 경우 파라듐의 중량%는 3.5배(1.48:5.29)로 나타났고, 원자%는 5배(0.28 : 1.40)로 나타났으며, 전자현미경 표면사진 결과도 파라듐 촉매화 처리온도 30°C , 처리시간 5분에서 작은 크기의 핵이 고밀도로 형성됨을 볼 수 있었다. 밀착력 시험결과는 무교반 보다 초음파교반을 한 경우가 20%정도의 밀착강도 향상을 보였으며, 처리온도 30°C , 처리시간 5분일 때 가장 좋은 밀착강도 값을 나타내었다.

4. 참고문헌

1. H. Palmour III ; J. Electrochem. Soc., **102** (1995), 160
2. Shinichi ; The Journal of Surface Finishing Society of Japan, **45** (1994), 351
3. K. Wong, K. Chi ; Plating and Surface Finishing, **79** (1988) 7
4. D. G. Kim, H. R. Lee ; J. Kor. Inst. Surface Engineering, **29** (1996) 186